# 深圳大学实验报告

课程名称:	大学物理实验(二)									
实验名称:	霍尔效应及其应用									
学 院:	电子与信息工程学院									
指导教师:	李颖贞									
报告人:	蔡岱南	组号	·	1′	7					
学号 2022280376 实验地点 致原楼 214										
实验时间:	2023	年_	10	_月_	10	_日				
提交时间:	2023	年_	10	月_	17	_日				

1

#### 一、实验目的

- 1、了解产生霍尔效应的物理过程;
- 2、学习用霍尔元件测量长直螺线管的轴向磁场分布;
- 3、学习"对称测量法"消除副效应的影响。

# 二、实验原理

# 1、霍尔效应

# (1) 霍尔效应原理

如图 1 所示,一块长为 I、宽为 b、厚度为 d 的半导体薄片置于磁场中,磁感应强度 B 垂直于半导体薄片,在半导体薄片的横向上加载工作电流  $I_S$ ,在薄片的纵向两侧会出现一个电压  $U_H$ ,这种现象叫霍尔效应, $U_H$  称为霍尔电压。实验表明:在磁场不太强时,  $U_H$ 与  $I_S$ 、B 成正比,与薄片厚度 d 成反比,即

$$U_H = R_H \frac{I_S \mathbf{B}}{d} \tag{1}$$

式中 $R_H$ 叫霍尔系数。

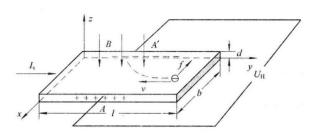


图 1 霍尔效应原理图

霍尔效应可用洛仑兹力来解释。

设半导体薄片内载流子的定向漂移速率为v,那么载流子所受洛仑兹力为

$$\mathbf{f} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \tag{2}$$

在洛仑兹力的作用下,电子向 A'一侧漂移,结果在 A、A'两侧分别聚集了正负电荷,在 A、A'之间建立了静电场,形成电势差。静电场会阻碍电子的继续漂移,当静电场力和洛仑兹力达到平衡时,电子不再侧向漂移,电势差达到恒定状态,此时

$$qv\mathbf{B} = q\frac{U_H}{h} \tag{3}$$

设载流子浓度为n,则电流 $I_S$ 和载流子定向漂移速率v的关系为

$$I_S = avbdn \quad \vec{\boxtimes} \quad v = \frac{I_S}{abdn} \tag{4}$$

将式(4)代入式(3)得

$$U_H = \frac{1}{nq} \frac{I_S \mathbf{B}}{d} \tag{5}$$

对比式(1)和式(5),可知霍尔系数为

$$R_H = \frac{1}{nq} \tag{6}$$

式(6)表明,霍尔系数和载流子浓度有关。半导体的载流子浓度比金属导体的载流子浓度小得多。因而半导体的霍尔系数比导体大得多,半导体的霍尔效应较为显著,而导体几乎观察不到该效应。通过测量材料的霍

尔系数可以确定材料的载流子浓度,因此霍尔效应是研究载流子浓度的一个重要方法。

由式(5)还可看出,半导体薄片的厚度 d 越小,霍尔效应越显著,所以霍尔器件通常做得很薄。

式(5)中的 $\frac{1}{nad}$ 叫霍尔器件的灵敏度,用 $K_H$ 表示:

$$K_H = \frac{1}{ngd} \tag{7}$$

则式(5)可写成

$$U_H = K_H I_S \mathbf{B} \tag{8}$$

若己知  $K_H$  (—般由仪器生产厂家给出),通过测量霍尔电压  $U_H$ 和工作电流  $I_S$  可以求出磁感应强度的大小,这就是霍尔片测磁场的原理。

半导体的载流子有正有负,A、A'之间的电势差(即霍尔电压) $U_H$ 与载流子的正负有关。与载流子是正(空穴导电——P型半导体)时,载流子定向漂移的速度方向与电流方向相同,洛仑兹力使它向上偏转,结果是 A'端电势高于 A 端,如图 2(a)所示;当载流子是负(电子导电——N型半导体)时,载流子定向漂移的速度方向与电流方向相反,洛仑兹力使电子向上偏转,结果是 A 端电势高于 A'端,如图 2(b)所示。所以根据霍尔系 数的正负可以判断半导体的导电类型。

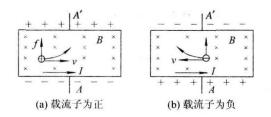


图 2 霍尔电压与载流子正负之间的关系

# (2) 霍尔器件的重要参数

霍尔器件的電要参数包括:

a. 霍尔系数:

$$R_H = \frac{1}{nq}$$

b. 霍尔器件的灵敏度:

$$K_H = \frac{1}{nad}$$

c. 迁移率、电导率:

在低电场下载流子平均漂移速度v和场强E成正比,即 $v = \mu E$ 。比例系数 $\mu$ 称为迁移率。

场强 E 与电流密度 J 成正比,即 $E = \rho J$ ,比例系数 $\rho$ 称为电阻率,电阻率的倒数称为电导率,即 $\sigma = \frac{1}{\rho}$ 。

又因为电流密度的大小 $j = ne\bar{v}$ .可得电导率和迁移率之间的关系为  $\sigma = ne\mu$ , 进而可得

$$\mu = K_H \sigma d \tag{9}$$

测出电导率,即可求出迁移率。

# 2、对称测量法与附加电动势

#### (1) 附加电动势

将载流半导体薄片置于磁场中,除了会产生霍尔效应外,还会有其他的副效应产生。实际测量霍尔片两侧的电压时,得到的不只是  $U_H$ ,还包括副效应产生的附加电动势(如图 3 所示)。

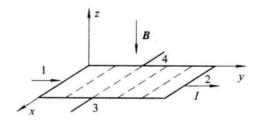


图 3 霍尔效应的附加电动势

副效应主要有以下4种:

- **a.** 厄廷豪森(Etinghausen)效应引起的电势差  $U_E$ 。由于电子实际上并非以同一速度 v 沿 y 轴负向运动,速度大的电子回转半径大,能较快地到达接点 3 的侧面.从而导致 3 侧面较 4 侧面集中了较多能量高的电子,结果 3、4 侧面出现温差,产生温差电动势  $E_E$ 。可以证明 $E_E \propto I \bullet B$ ,容易理解  $E_E$  的正负与 I 和 B 的方向有关。
- b. 能斯特(Nernst)效应引起的电势差  $U_N$ 。焊点 1、2 间的接触电阻可能不同,通电发热程度不同,故 1、2 两点间的温度可能不同,于是引起热扩散电流。与霍耳效应类似,该热扩散电流也会在 3、4 点间形成电势差  $U_N$ 。若只考虑接触电阻的差异,则  $U_N$ 的方向仅与 B的方向有关。
- c. 里纪-勒杜克(Righi-Leduc)效应产生的电势差  $U_{RL}$ 。上述热扩散电流的载流子由于速度不同,根据厄廷豪森效应同样的理由,又会在 3、4 点间形成温差电动势  $E_{RL}$ 。 $E_{RL}$ 的正负仅与 B 的方向有关,而与 I 的方向无关。
- d. 不等电位效应引起的电势差  $U_0$ 。由于制造上的困难及材料的不均匀性,3、4 两点实际上不可能在同一条等势线上,因而只要有电流,即使没有磁场 B,3、4 两点间也会出现电势差  $U_0$ 。 $U_0$ 的正负只与电流 I的方向有关,而与 B的方向无关。

# (2) 对称测量法消除附加电动势

上述副效应产生的附加电动势叠加在霍尔电压上,在测量中形成系统误差。由于副效应与磁感应强度 B 和电流 I 的方向有关,测量时可采用"对称测量法",即通过改变电流 I 和磁感应强度 B 的方向基本可以消除附加电动势。具体操作如下(测 4 组数据):

$$+B$$
,  $+I_{S}$ :  $U_{1} = U_{H} + E_{E} + U_{N} + E_{RL} + U_{0}$   
 $+B$ ,  $-I_{S}$ :  $U_{2} = -U_{H} - E_{E} + U_{N} + E_{RL} - U_{0}$   
 $-B$ ,  $-I_{S}$ :  $U_{3} = U_{H} + E_{E} - U_{N} - E_{RL} - U_{0}$   
 $-B$ ,  $+I_{S}$ :  $U_{4} = -U_{H} - E_{E} - U_{N} - E_{RL} + U_{0}$ 

由四组数据可得:

$$U_H = \frac{U_1 - U_2 + U_3 - U_4}{4} - E_E$$

 $E_E$ 比  $U_H$ 小得多,可略去不计,于是霍尔电压为

$$U_H = \frac{U_1 - U_2 + U_3 - U_4}{4} \tag{10}$$

#### 3、长直螺线管的磁场分布

如图 4 所示,一密绕螺线管,管内是真空,管长 1,半径为 R,单位长度匝数为 n,当通以电流 I 时,则在管内外产生磁场,根据毕奥-萨伐尔定律  $\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Idl \times r}{r^3}$  可求得密绕螺线管内部轴线上磁感应强度为

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2}\mu_0 nI(\cos\beta_1 - \cos\beta_2) \tag{11}$$

其中  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N} \cdot \text{A}^{-2}$  是真空磁导率。

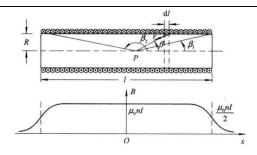


图 4 长直螺线管的磁场分布

当 1>>R 时,螺线管称为长直螺线管。在远离端点的螺线管内部,近似地认为式(11)中 $\beta_1=0$ , $\beta_2=\pi$ ,则 $B=\mu_0 nI$ ,即在远离端点的螺线管内部的轴线上可视为均匀磁场,而在长直螺线管的端点处 $B=\frac{1}{2}\mu_0 nI$ 。

# 三、实验仪器

TH—H 霍尔效应实验测试仪、TH—H 霍尔效应实验组合仪

# 四、实验内容与步骤

- 1、测量试样的  $V_H I_S$  和  $V_H I_M$  曲线,确定材料的霍尔系数
  - (1) 实验仪双刀开关倒向" $V_{\mu}$ ",测试仪功能选择置于" $V_{\mu}$ ",保持  $I_{\mu}$ =0.5A 不变,测绘  $V_{\mu}$ — $I_{S}$  曲线。
- (2)保持  $I_S$  的值不变( $I_S=3.00$ mA),确定材料的霍尔系数  $R_H$ 。记录电磁铁规格数值 k,单位为高斯( $G_S/A$ ) 或特斯拉(T/A, 10k $G_S/A$ )。
- 2、测量螺线管轴线上磁场分布(I<sub>4</sub>=0.500A, I<sub>5</sub>=3.00mA)

注意纪录线圈的霍尔灵敏度 Ka, 单位 mV/ (mA T)

# 五、数据处理

(注: 需从原始数据记录表整理数据到此栏,再进行数据处理)

# 六、结果陈述

#### 七、思考题

# 指导教师批阅意见

# 成绩评定

预习 (20 分)	操作及记录 (40分)	数据处理与结果陈述 (30分)	思考题 (10 分)	报告整体 印 象	总分

注:正文统一用 5 号字,标题可大一号,图表名可小一号; 原始数据记录表需单独起页 (表格自拟,作为预习报告评分的一部分),提交报告时附 在最后;